

2014年1月17日



2014年 新春 電子顕微鏡解析技術フォーラム プログラム  
「材料の破壊－EM分析の従来概念を破壊する－」

1月17日(金)

時間	テーマ / 内容	会場
10:00 ~ 10:25	受付開始	
10:25 ~ 10:30	挨拶とオリエンテーリング	武藤 俊介(名古屋大学)
	[チュートリアル]	座長: 太田 耕三(富士ゼロックス)
10:30 ~ 11:40	高温ナノインデンテーション法による高分子材料の粘弾性評価	株式会社 日産アーク 叶 際平(ヨウ サイヘイ)様
	[トピックス]	座長: 丸山 秀夫(カネカテクノロジー)
11:40 ~ 12:15	コンクリート構造物寿命予測のための腐食性元素の拡散分布解析	日本電子株式会社 高橋 秀之 様
12:15 ~ 13:15	昼食	東山グリーンサロン・ミーティング ルーム
	[トピックス]	座長: 今野 充(日立ハイテクノロジー)
13:15 ~ 13:50	車載半導体デバイスの不具合解析とその取り組み	トヨタ自動車株式会社 後藤 安則 様
13:50 ~ 14:25	金属の高エネルギー粒子による照射損傷と機械的性質変化	京都大学 義家 敏正 様
14:25 ~ 14:45	休憩	
	[一般講演]	座長: 和田 充弘(三井金属)
14:45 ~ 15:05	反応科学超高压電子顕微鏡を使った研究支援の成果例	名古屋大学 超高压電子顕微鏡施設 荒井 重勇 様
	[ざっくばらんトーク&見学会]	司会: 乾光隆(セイコーエプソン)
15:05 ~ 16:40	ざっくばらんトーク	
16:40 ~ 17:10	超高压電顕施設の見学	名大電顕施設
17:10 ~ 17:15	の挨拶	長澤 忠広(ライカマイクロシステムズ)
	[懇親会]	司会: 元井 泰子(キヤノン)
17:30 ~ 19:00	懇親会	東山グリーンサロン・ミーティング ルーム

日本顕微鏡学会 電子顕微鏡解析技術分科会